DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2004 EPO. All rts. reserv.

18394755

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 6082818 U2 19941125 <No. of Patents: 001>

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 6082818 U2 19941125

Priority (No, Kind, Date): JP 93U22912 U 19930430 Applic (No, Kind, Date): JP 93U22912 U 19930430

IPC: * H01F-007/22; H01F-007/06 Language of Document: Japanese

(Item 2 from file: 345) 1/5/2

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

11708991

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 6082818 A2 940325 < No. of Patents: 002>

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No,Kind,Date): JP 6082818 A2 940325

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE AND ITS PRODUCTION (English)

Patent Assignee: SHARP KK

Author (Inventor): KATAYAMA MIKIO; KONDO NAOFUMI; OKAMOTO MASAYA;

NAKAZAWA KIYOSHI; MIYANOCHI MAKOTO; KATAOKA YOSHIHARU

Priority (No,Kind,Date): JP 92230554 A 920828 Applic (No, Kind, Date): JP 92230554 A 920828

IPC: * G02F-001/136; G02F-001/1345

CA Abstract No: ; 121(26)312184Y Derwent WPI Acc No:; C 94-138259 JAPIO Reference No: ; 180339P000044

Language of Document: Japanese

Patent (No, Kind, Date): JP 2851495 B2 990127

Patent Assignee: SHARP KK

Author (Inventor): KATAYAMA MIKIO; KONDO NAOFUMI; OKAMOTO MASAYA;

NAKAZAWA KYOSHI; MYANOCHI MAKOTO; KATAOKA YOSHIHARU

Priority (No, Kind, Date): JP 92230554 A 920828 Applic (No, Kind, Date): JP 92230554 A 920828

IPC: * G02F-001/136

Language of Document: Japanese

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 04438918 ACTIVE MATRIX SUBSTRATE AND ITS PRODUCTION

PUB. NO.:

06-082818 [JP 6082818 A]

PUBLISHED:

March 25, 1994 (19940325)

INVENTOR(s): KATAYAMA MIKIO

KONDO NAOFUMI OKAMOTO MASAYA NAKAZAWA KIYOSHI MIYANOCHI MAKOTO

KATAOKA YOSHIHARU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

04-230554 [JP 92230554]

FILED:

August 28, 1992 (19920828)

INTL CLASS: [5] G02F-001/136; G02F-001/1345

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R096 (ELECTRONIC

MATERIALS -- Glass Conductors)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1760, Vol. 18, No. 339, Pg. 44, June

27, 1994 (19940627)

ABSTRACT

PURPOSE: To inexpensively provide the liquid crystal display device having TFTs for driving picture elements and TFTs for driving a display part on the same substrate.

CONSTITUTION: The TFTs 107 for driving the picture elements of the liquid crystal display device having a display part 102, a scanning line driving part 103 and signal line driving part 104 on a glass substrate 101 are a-Si TFTs and the TFTs for driving the picture element to drive the scanning lines and signal lines are constituted as p-Si TFTs or c-Si TFTs formed by subjecting a-Si TFTs to a heating and annealing treatment. The production of the a-Si TFTs is easy and field effect mobility is excellent in the p-Si TFTs and the c-Si TFTs. These TFTs are formed by the same production process on the same substrate by effectively utilizing the advantages of the respective performances, by which the inexpensive active matrix display device having the high performance is obtained

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-82818

(43)公開日 平成6年(1994)3月25日

(51)Int.Cl.*

識別配号

厅内整理番号

技術表示箇所

G02F 1/136 1/1345 500

9018-2K 9018-2K

FI

審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平4-230554

(22)出庭日

平成 4年(1992) 8月28日

(71)出顧人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 片山 幹雄

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 近藤 直文

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 岡本 昌也

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 弁理士 山本 秀策

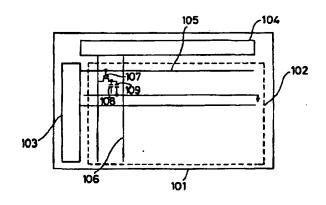
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス基板およびその製造方法

(57)【耍約】

【目的】 絵素駆動用TFTと表示部駆動用TFTを、 同一基板上に備えた高性能な液晶表示装置を安価に提供 する。

【構成】 ガラス基板101上に、表示部分102、走 査線駆動部分103、信号線駆動部分104を備えた液 晶表示装置において、絵素駆動用TFT107はa-5 i TFTであり、走査線および信号線を駆動させる表 示部駆動用TFTはa-Si TFTを加熱アニール処 理して形成したp-Si TFTまたはc-Si TF Tとされている。a-Si TFTにおいては、作製が 容易であり、p-Si TFTおよびc-Si TFT においては、電界効果移動度が優れている。各性能の長 所を活かして、同一基板上に、同一の製造プロセスによ り形成することで、安価で高性能なアクティブマトリク ス表示装置が得られる。



特開平6-82818

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 同一基板上に、少なくとも表示用絵素電 極、表示用薄膜トランジスタ、走査線および信号線から なる表示部と、該表示部を駆動する1または2以上の駆 動回路とが並設され、該駆動回路が駆動用薄膜トランジ スタを有するアクティブマトリクス基板において、

1

該表示用薄膜トランジスタおよび該駆動用薄膜トランジ スタが、共に半導体層を有して構成され、表示用薄膜ト ランジスタの半導体層が非晶質シリコンからなり、駆動 用薄膜トランジスタの半導体層が多結晶シリコンまたは 10 結晶シリコンからなるアクティブマトリクス基板。

【請求項2】 前記表示用薄膜トランジスタと前記駆動 用薄膜トランジスタとが、前記走査線の一部からなるゲ ート電極の上に、間にゲート絶縁膜を介して前記半導体 層が形成され、該半導体層の上に電気的に絶縁されてソ ース電極とドレイン電極とが形成されている逆スタッガ 型である請求項1に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項3】 同一基板上に、少なくとも表示用絵素電 極、表示用薄膜トランジスタ、走査線および信号線から なる表示部と、該表示部を駆動する1または2以上の駆 20 動回路が並設され、該駆動回路が駆動用薄膜トランジス タを有するアクティブマトリクス基板の製造方法におい

各薄膜トランジスタの半導体層を、非晶質シリコンによ り形成する工程と、

該駆動用薄膜トランジスタの半導体層を加熟処理して、 該半導体層の材質を多結晶シリコンまたは結晶シリコン とする工程と、

を含む液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】 前記加熱処理に、高周波誘導加熱法を用 いる請求項3に記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、絵案電極駆動用のアク ティブ案子として薄膜トランジスタを用いたアクティブ マトリクス基板に関する。

[0002]

【従来の技術】上記薄膜トランジスタ(以下、TFTと 称する)を用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置 では、TFTの挿入により絵案間のクロストークが低減 されること、走査線数が制限されないことなどの利点が ある。従って、単純マトリクス型の表示装置に比べて、 大容量・高画質の表示が得られる。

【0003】このため、アクティブマトリクス型液晶表 示装置に用いられるアクティブマトリクス基板の研究が 盛んに行われている。

【0004】図6に、従来のアクティブマトリクス型液 晶表示装置を示す。この液晶表示装置は、ガラス基板 6 01上に、表示部分602、走査線駆動部分603、信 号線駆動部分604が形成されている。表示部分602 50 薄膜トランジスタ、走査線および信号線からなる表示部

には、走査線605、信号線606が形成され、その交 差部分には各絵素を駆動させる表示用TFT607が形 成され、液晶層608および電荷保持用蓄積容量609 に接続されている。また、走査線駆動部分603、信号 線駆動部分604には、各々表示部を駆動する駆動用の TFTが形成されている。

【0005】上記のようなアクティブマトリクス基板に 用いられるTFTとしては、非晶質シリコンからなる半 導体層を用いた薄膜トランジスタ(以下、 a - S i T FTと称する)、多結晶シリコンからなる半導体層を用 いた薄膜トランジスタ(以下、p-Si TFTと称す る)、結晶シリコンからなる半導体層を用いた薄膜トラ ンジスタ (以下、c-Si TFTと称する) などがあ る。

【0006】ここで、多結晶シリコンは、同一膜中でい ろいろの結晶方位を有しているものであり、結晶シリコ ンは、結晶方位が同一である単結晶を言う。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記a-S i TFTにおいては、電界効果移動度が約1cm2/v olts・sec以下と小さい。このため、絵案を駆動 させる表示用TFTとして用いる場合には問題がない が、表示部駆動用のTFTとして用いる場合には、性能 が不十分である。よって、表示用TFTと、表示部駆動 用のTFTとを同一基板上に形成することが困難であ る。形成できたとしても、300本の走査線駆動回路を モノリシック化することしかできない。

【0008】一方、p-Si TFTおよびc-Si TFTにおいては、グレインサイズが大きいため、電界 効果移動度は、30~600cm2/volts・sec と優れている。このため、走査線駆動回路のみでなく、 信号線駆動回路に用いることも可能である。しかし、こ れらのTFTは、製造プロセスがa-Si TFTと比 べて困難である。例えば、高温プロセス(600℃以 上)が必要であり、また、固相成長、レーザーアニール などで作製する場合には、プロセスが複雑である。その ため、基板の大面積化が困難であり、製造コストが高く

【0009】また、p-Si TFTにおいては、特 に、絵素を駆動させる表示用TFTとして用いる場合、 結晶グレイン間でのリーク電流防止のため、さらにアニ ール処理や水素処理等が必要となる。

【0010】本発明は、上記問題点を解決するためにな されたものであり、絵素を駆動させる表示用TFTと表 示部駆動用TFTとを、同一基板上に備えた高性能なア クティブマトリクス基板を安価に提供することにある。 [0011]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置 は、同一基板上に、少なくとも表示用絵素電極、表示用

30

(3)

特開平6-82818

と、該表示部を駆動する1または2以上の駆動回路とが 並設され、該駆動回路が駆動用薄膜トランジスタを有す るアクティブマトリクス基板において、該表示用薄膜ト ランジスタおよび該駆動用薄膜トランジスタが、共に半 導体層を有して構成され、表示用薄膜トランジスタの半 導体層が非晶質シリコンからなり、駆動用薄膜トランジ スタの半導体層が多結晶シリコンまたは結晶シリコンか らなり、そのことにより上記目的が達成される。

【0012】前記表示用薄膜トランジスタと前記駆動用 薄膜トランジスタとは、前記走査線の一部からなるゲー 10 ト電極の上に、間にゲート絶縁膜を介して前記半導体層 が形成され、該半導体層の上に電気的に絶縁されてソー ス電極とドレイン電極とが形成されている逆スタッガ型 であってもよい。

【0013】本発明の液晶表示装置の製造方法は、同一 基板上に、少なくとも表示用絵案電極、表示用薄膜トラ ンジスタ、走査線および信号線からなる表示部と、該表 示部を駆動する1または2以上の駆動回路が並設され、 該駆動回路が駆動用薄膜トランジスタを有するアクティ ブマトリクス基板の製造方法において、各薄膜トランジ 20 スタの半導体層を、非晶質シリコンにより形成する工程 と、該駆動用薄膜トランジスタの半導体層を加熱処理し て、該半導体層の材質を多結晶シリコンまたは結晶シリ コンとする工程とを含み、そのことにより上記目的が達

【0014】前記加熱処理に、髙周波誘導加熱法を用い てもよい。

[0015]

【作用】本発明では、絵素を駆動させる表示用TFTと してはa-Si TFTを用い、走査線および信号線を 30 駆動させる表示部駆動用TFTとしてはa-Si TF Tを加熱処理して形成した、p-Si TFTまたはc -Si TFTを用いている。

【0016】a-Si TFTにおいては、作製が容易 であり、p-Si TFTおよびc-Si TFTにお いては、電界効果移動度が優れている。各性能の長所を 活かして、同一基板上に、同一の製造プロセスにより形 成することで、安価で高性能なアクティブマトリクス表 示装置が得られる。

[0017]

【実施例】以下に本発明の実施例について、図面を参照 しながら説明する。

【0018】図1に、本発明の一実施例であるアクティ ブマトリクス基板を用いて形成した液晶表示装置を示

【0019】この液晶表示装置は、ガラス基板101上 に、表示部分102が形成され、表示部駆動部分とし て、走査線駆動部分103、信号線駆動部分104が形 成されている。表示部分102には、走査線105、信 号線106が形成され、その交差部分には絵案駆動用ア 50 6およびn型アモルファスシリコン(a - S i

クティブ素子であるa-Si TFT107が形成さ れ、液晶層108および電荷保持用蓄積容量109に接 続されている。一方、走査線駆動部分103と信号線駆 動部分104にはp-Si TFTまたはc-SiTF Tが形成されている。

[0020]上記p-Si TFTまたはc-Si T FTにおける半導体層のキャリア移動能力によっては、 走査線駆動回路のみ同一基板上に形成して、信号線駆動 回路を別基板(Siウエハー)に形成して、液晶表示装 置に接続することも可能である。

【0021】また、電荷保持用蓄積容量については、付 加しない場合もあり、また、蓄積容量用配線を特に設け ないで、次の走査線を利用して構成する場合もある。

【0022】図2(a)および(b)に、信号線駆動部 分の等価回路の一例を示す。

【0023】この部分は、シフトレジスター210、ア ナログスイッチ211、出力バッファー部分212およ びホールドコンデンサー213により構成され、p-S iTFTまたはc-Si TFT204、205および ラインメモリー203が形成されている。この図におい て、201は電源、202はアナログスイッチ、204 はマルチレベルライン、206は出力、207はマトリ クススイッチ、208はグランドライン、209はマル チレベルセレクタを示す。

【0024】図3に、走査線駆動部分の等価回路の一例

【0025】この部分において、シフトレジスター30 1および出力バッファー302は、p-Si TFTま たはc-Si TFTにより構成されている。図3にお いて、303および309はスタートパルス、304お よび306はクロック信号、305はインパータ、30 7は電源電圧、308は出力端子、310はグランドを 示す。

【0026】上記のような構成の液晶表示装置の製造方 法を以下に示す。

【0027】まず、図4(a)に示すように、ガラス基 板401上に、タンタルをスパッタ蒸着し、膜厚300 0 オングストロームの薄膜に形成する。その後、フォト リソグラフ技術によりパターン化し、ゲート配線40 2、蓄積容量配線403に形成する。この時、表示部駆 動部分にゲート電極409も同時に形成される。

【0028】次に、腸極酸化法により、上記タンタル膜 表面を酸化し、酸化タンタル(TalO5)層404を必 要に応じて形成する。

【0029】さらに、図4(b)に示すように、表示部 分、表示部駆動部分共に、プラズマCVD法により、膜 厚3000オングストロームの窒化シリコン(SiN x) 層405、膜厚100~2000オングストローム の真性アモルファスシリコン (a-Si(i))層40 (4)

特開平6-82818

5

(n*)) 層 4 0 7を堆積する。

【0030】次に、図4 (c) に示すように、表示部駆 動部分を、高周波電源410に接続された髙周波誘導加 用コイル408により加熱して、ゲート電極409を加 熟する。このことにより、ゲート電極409上のa-S i (i) 層406およびa-Si (n+) 層407が加 熟アニール処理されて、結晶化し、図4(d)に示すよ うに、p-Siまたはc-Si半導体層412、413 となる。

【0031】結晶化する領域は、高周波誘導加熱用コイ ル408の設置位置により制御可能であり、例えば、図 5 に示すような構成とすることができる。この構成にお いて、基板401に形成されている走査線駆動部分10 3および信号線駆動部分104のみを加熱するように、 コイル408を設け、表示部分102にはコイル408 を設けていない。従って、この加熱処理の後において、 表示用TFTの半導体層406、407はa-Siのま まである。この高周波誘導加熱用コイル408の設置位 置を変えることより、表示用TFTの半導体層の一部を p-Siまたはc-Si半導体層としたり、表示部駆動 20 用のTFTの一部をa-Si半導体層のまま残しておく ことも可能である。

【0032】また、ゲート電極409の材料、抵抗、厚 みなどや高周波誘導加熱用のコイルは、高周波誘導加熱 が可能なように調製する必要がある。例えば、ゲート電 極409の材料としてTa、Al、Cr、Nb、Ti、 TaMo、W、Mo、Pt、Auなどの合金を用い、コ イルの材料としてCu、Au、Ag、酸化物の超伝導材 などを用いることができる。p-Siまたはc-Siの 形成は、結晶化の温度、高周波電源などの条件により制 御することができる。この実施例では、コイル408と してCuを用い、1kW(髙周波電源の電力、周波数1 MHz以上)を印加した。

【0033】次に、図4(e)に示すように、フォトリ ソグラフィ技術により、表示部分のa-Si(i)層4 06およびa-Si (n*) 層407、p-Siまたは c-Si半導体層412、413を島状にパターニング する。その後、チタン(Ti)を膜厚3000オングス トロームにスパッタ蒸着し、フォトリソグラフ技術によ りパターニングすることにより、ソース電極414、ド 40 レイン電極415を形成する。

【0034】次に、n型半導体層407、413を図4 (e) に示すパターンでエッチングして、TFTを形成 する.

【0035】また、表示部分については、さらに、絵楽 電極用ITO膜を1000オングストロームの膜厚でス パッタ蒸着し、フォトリソグラフ法によりパターニング して、絵素電極416およびソース配線417を形成す

【0036】次に、図4(f)に示すように、窒化シリ 50 102 安示部分

コン(SiNx)を膜厚3000オングストロームにプ ラズマCVD法で堆積して保護膜418を形成し、その 上に遮光膜419を形成してアクティブマトリクス基板

【0037】さらに、該基板と、ITOからなる透明電 極420および配向膜421を形成した対向ガラス基板 422を貼り合わせた後、それらの基板間に液晶423 を注入して液晶表示装置とする。

【0038】高周波誘導加熱法によるa-Siの結晶化 処理は、液晶を注入する前であれば、上記プロセス以外 の方法を用いてもよい。例えば、TFTが完成した時点 で結晶化を行うこともできる。

【0039】以上のようにして、表示部分については、 表示用a-Si TFTが絵楽駆動用として形成され、 表示部駆動部分については、駆動用p-Si TFTま たはc-Si TFTが形成されている液晶表示装置が 得られる。

【0040】この実施例においては、約1000℃の加 熟が得られ、表示部駆動用TFTの半導体層412、4 13は、p-Si半導体層またはc-Si半導体層とな った。このことにより、電界効果移動度を30cm2/ V・sと高くすることができ、480本の走査線駆動用 ドライバー回路と240本の信号線駆動用ドライバー回 路とをモノリシック化することができた。

【0041】また、絵素を駆動する表示用TFTは、a -Si TFTのままであり、オフ抵抗を大きくするこ とが容易である。

【0042】本実施例においては、逆スタッガ型のTF Tとしたが、その他にコプラナー型としてもよい。正ス タガー型では、TFTが完成した状態で、a-Siの結 晶化処理を行う。逆スタッガ型のTFTの場合は、誘導 加熱が、ゲート電極金属を利用して容易にできるので望 ましい。

[0043]

【発明の効果】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例であるアクティブマトリクス 基板を用いて形成した液晶表示装置の一例を示す図であ

【図2】信号線駆動部分の等価回路の一例を示す図であ

【図3】走査線駆動部分の等価回路の一例を示す図であ

【図4】本発明のアクティブマトリクス基板の製造工程 を示す図である。

【図5】実施例における髙周波誘導加熱処理のシステム 構成の一例を示す図である。

【図6】従来の液晶表示装置を示す図である。

【符号の説明】

走查線駆動部分 103 信号線駆動部分 104

107 真性アモルファスシリコン (a -S i 406 (i))層

a-Si TFT

n型アモルファスシリコン(aーSi 407

特開平6-82818

(n⁺))層

(5)

408 高周波誘導加熱用コイル

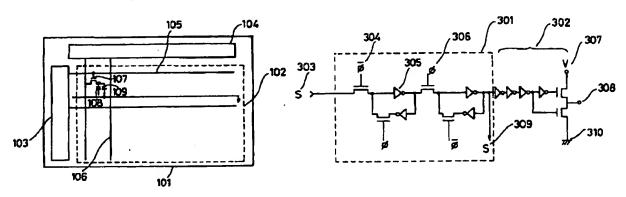
髙周波電源 410

p-Si (i) またはc-Si (i) 層 412

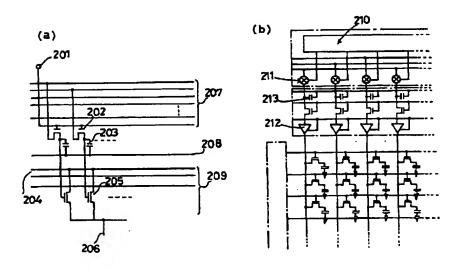
[図3]

p-Si (n⁺) またはc-Si (n⁺) 層 413

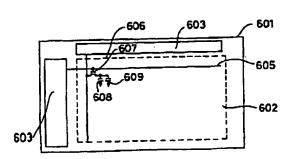




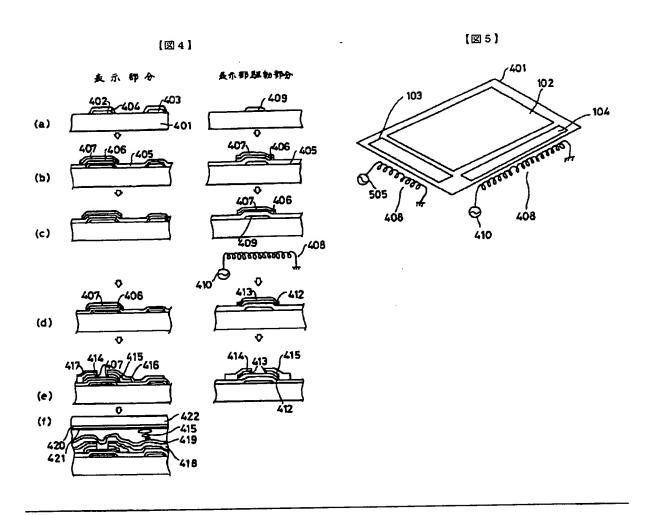
【図2】



[図6]



特開平6-82818



(6)

フロントページの統さ

(72) 発明者 中沢 清 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内

(72) 発明者 宮後 誠 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内 (72) 発明者 片岡 義晴 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内